

CSD18532Q5B 60V、Nチャネル NexFET™ Power MOSFET

1 特長

- 非常に低い Q_g および Q_{gd}
- 低い熱抵抗
- アバランシェ定格
- ロジック・レベル
- 鉛フリーの端子メッキ処理
- RoHS準拠
- ハロゲン不使用
- SON 5mm×6mm プラスチック・パッケージ

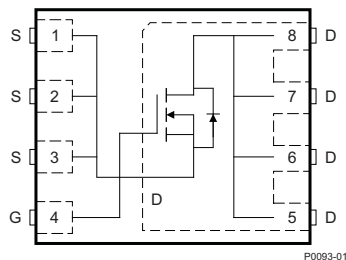
2 アプリケーション

- DC/DC変換
- 2次側同期整流
- 絶縁コンバータの1次側スイッチ
- モータ制御

3 概要

この2.5mΩ、60V、SON 5mm×6mm NexFET™パワー MOSFETは、電力変換アプリケーションにおいて損失を最小限に抑えるよう設計されています。

上面図



製品概要

$T_A = 25^\circ\text{C}$		標準値	単位
V_{DS}	ドレイン-ソース間電圧	60	V
Q_g	ゲートの合計電荷(10V)	44	nC
Q_{gd}	ゲート電荷、ゲート-ドレイン間	6.9	nC
$R_{DS(on)}$	ドレイン-ソース間オン抵抗	$V_{GS} = 4.5\text{V}$	3.3
		$V_{GS} = 10\text{V}$	2.5
$V_{GS(th)}$	スレッショルド電圧	1.8	V

製品情報⁽¹⁾

デバイス	数量	メディア	パッケージ	出荷
CSD18532Q5B	2500	13インチ・リール	SON 5.00mm×6.00mm	テー プ・アン ド・リール
CSD18532Q5BT	250	13インチ・リール	プラスチック・パッケージ	

(1) 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

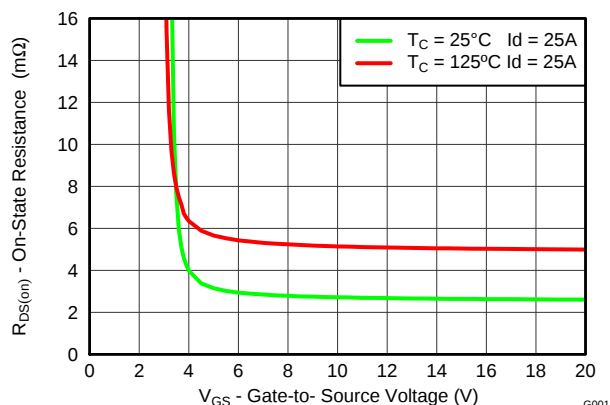
絶対最大定格

$T_A = 25^\circ\text{C}$		値	単位
V_{DS}	ドレイン-ソース間電圧	60	V
V_{GS}	ゲート-ソース間電圧	±20	V
I_D	連続ドレイン電流(パッケージ制限)	100	A
	連続ドレイン電流(シリコン制限)、 $T_C = 25^\circ\text{C}$	172	
	連続ドレイン電流 ⁽¹⁾	23	
I_{DM}	パルス・ドレイン電流 ⁽²⁾	400	A
P_D	消費電力 ⁽¹⁾	3.2	W
	消費電力、 $T_C = 25^\circ\text{C}$	156	
T_J , T_{stg}	動作時の接合部温度、 保管温度	-55~150	°C
E_{AS}	アバランシェ・エネルギー、単一パルス $I_D = 80\text{A}$, $L = 0.1\text{mH}$, $R_G = 25\Omega$	320	mJ

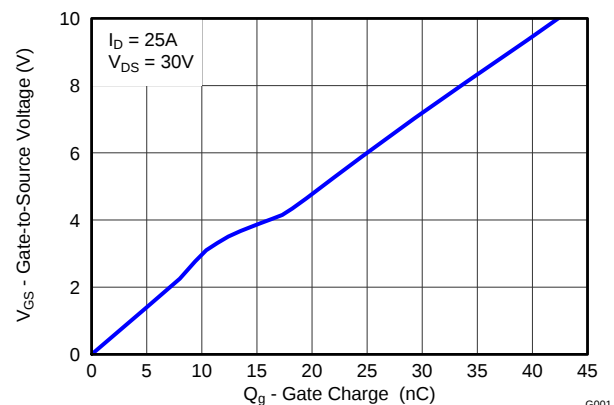
(1) 厚さ0.06inのFR4 PCB上に構築された面積1in²、2オンスのCuパッド上で、標準値 $R_{\theta JA} = 40^\circ\text{C/W}$

(2) 最大 $R_{\theta JC} = 0.8^\circ\text{C/W}$ 、パルス期間 ≤ 100μs、デューティ・サイクル ≤ 1%

$R_{DS(on)}$ と V_{GS} との関係



ゲート電荷



目次

1	特長	1	6.1	ドキュメントの更新通知を受け取る方法	7
2	アプリケーション	1	6.2	コミュニティ・リソース	7
3	概要	1	6.3	商標	7
4	改訂履歴	2	6.4	静電気放電に関する注意事項	7
5	Specifications	3	6.5	Glossary	7
5.1	Electrical Characteristics	3	7	メカニカル、パッケージ、および注文情報	8
5.2	Thermal Information	3	7.1	Q5Bパッケージの寸法	8
5.3	Typical MOSFET Characteristics	4	7.2	推奨されるPCBパターン	9
6	デバイスおよびドキュメントのサポート	7	7.3	推奨されるステンシル・パターン	9
			7.4	Q5Bのテープ・アンド・リール情報	10

4 改訂履歴

Revision C (May 2017) から Revision D に変更 Page

- Extended the V_{DS} on [Figure 5](#) to 60 V. 4

Revision B (July 2014) から Revision C に変更 Page

- 追加「ドキュメントの更新通知を受け取る方法」および「コミュニティ・リソース」セクションを「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクションに 7
- 変更「推奨されるPCBパターン」セクションの図で、パッド3と4の間の寸法を0.028インチから0.05インチに 9

Revision A (May 2014) から Revision B に変更 Page

- 「7インチ・リール」を「13インチ・リール」に変更 1

2012年UNDEFINED月発行のものから更新 Page

- デバイスの説明を更新 1
- 10Vでの Q_g を規定 1
- 小型リールのオプションを追加 1
- パルス・ドレイン電流を400Aに増加 1
- ケース温度を25℃に保った状態での最大消費電力の行を追加 1
- パルス・ドレイン電流の条件を更新 1
- Eliminated Q_g at 4.5 V. 3
- Changed [Figure 1](#) from a normalized $R_{\theta JA}$ curve to a $R_{\theta JC}$ curve 4
- Updated the safe operating area in [Figure 10](#). 6
- メカニカル図面を更新 8

5 Specifications

5.1 Electrical Characteristics

 $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated

PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT	
STATIC CHARACTERISTICS							
BV _{DSS}	Drain-to-source voltage	V _{GS} = 0 V, I _D = 250 μA	60			V	
I _{DSS}	Drain-to-source leakage current	V _{GS} = 0 V, V _{DS} = 48 V	1			μA	
I _{GSS}	Gate-to-source leakage current	V _{DS} = 0 V, V _{GS} = 20 V	100			nA	
V _{GS(th)}	Gate-to-source threshold voltage	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250 μA	1.5	1.8	2.2	V	
R _{DS(on)}	Drain-to-source on-resistance	V _{GS} = 4.5 V, I _D = 25 A	3.3			mΩ	
		V _{GS} = 10 V, I _D = 25 A	2.5				
g _{fs}	Transconductance	V _{DS} = 30 V, I _D = 25 A	143			S	
DYNAMIC CHARACTERISTICS							
C _{iss}	Input capacitance	V _{GS} = 0 V, V _{DS} = 30 V, f = 1 MHz	3900			5070	pF
C _{oss}	Output capacitance		470			611	pF
C _{rss}	Reverse transfer capacitance		13			17	pF
R _G	Series gate resistance		1.2			2.4	Ω
Q _g	Gate charge total (10 V)	V _{DS} = 30 V, I _D = 25 A	44			58	nC
Q _{gd}	Gate charge gate-to-drain		6.9				nC
Q _{gs}	Gate charge gate-to-source		10				nC
Q _{g(th)}	Gate charge at V _{th}		6.3				nC
Q _{oss}	Output charge	V _{DS} = 30 V, V _{GS} = 0 V	52				nC
t _{d(on)}	Turnon delay time	V _{DS} = 30 V, V _{GS} = 10 V, I _{DS} = 25 A, R _G = 0 Ω	5.8				ns
t _r	Rise time		7.2				ns
t _{d(off)}	Turnoff delay time		22				ns
t _f	Fall time		3.1				ns
DIODE CHARACTERISTICS							
V _{SD}	Diode forward voltage	I _{SD} = 25 A, V _{GS} = 0 V	0.8			1	V
Q _{rr}	Reverse recovery charge	V _{DS} = 30 V, I _F = 25 A, di/dt = 300 A/μs	111				nC
t _{rr}	Reverse recovery time		49				ns

5.2 Thermal Information

 $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated

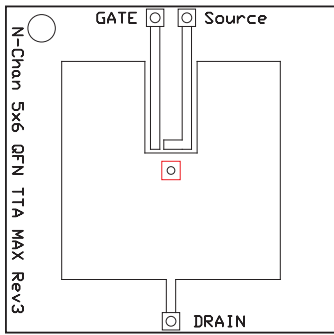
THERMAL METRIC		MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{\theta JC}$	Junction-to-case thermal resistance ⁽¹⁾			0.8	$^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{\theta JA}$	Junction-to-ambient thermal resistance ⁽¹⁾⁽²⁾			50	$^\circ\text{C}/\text{W}$

- $R_{\theta JC}$ is determined with the device mounted on a 1-in² (6.45-cm²), 2-oz. (0.071-mm) thick Cu pad on a 1.5-in $\times$ 1.5-in (3.81-cm $\times$ 3.81-cm), 0.06-in (1.52-mm) thick FR4 PCB. $R_{\theta JC}$ is specified by design, whereas $R_{\theta JA}$ is determined by the user's board design.
- Device mounted on FR4 material with 1-in² (6.45-cm²), 2-oz (0.071-mm) thick Cu.

CSD18532Q5B

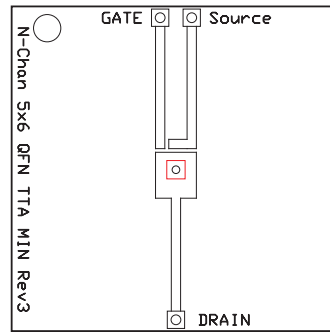
JAJS5D – NOVEMBER 2012 – REVISED FEBRUARY 2018

www.ti.com



M0137-01

Max $R_{\theta JA} = 50^{\circ}\text{C/W}$
when mounted on 1 in²
(6.45 cm²) of
2-oz (0.071-mm) thick
Cu.

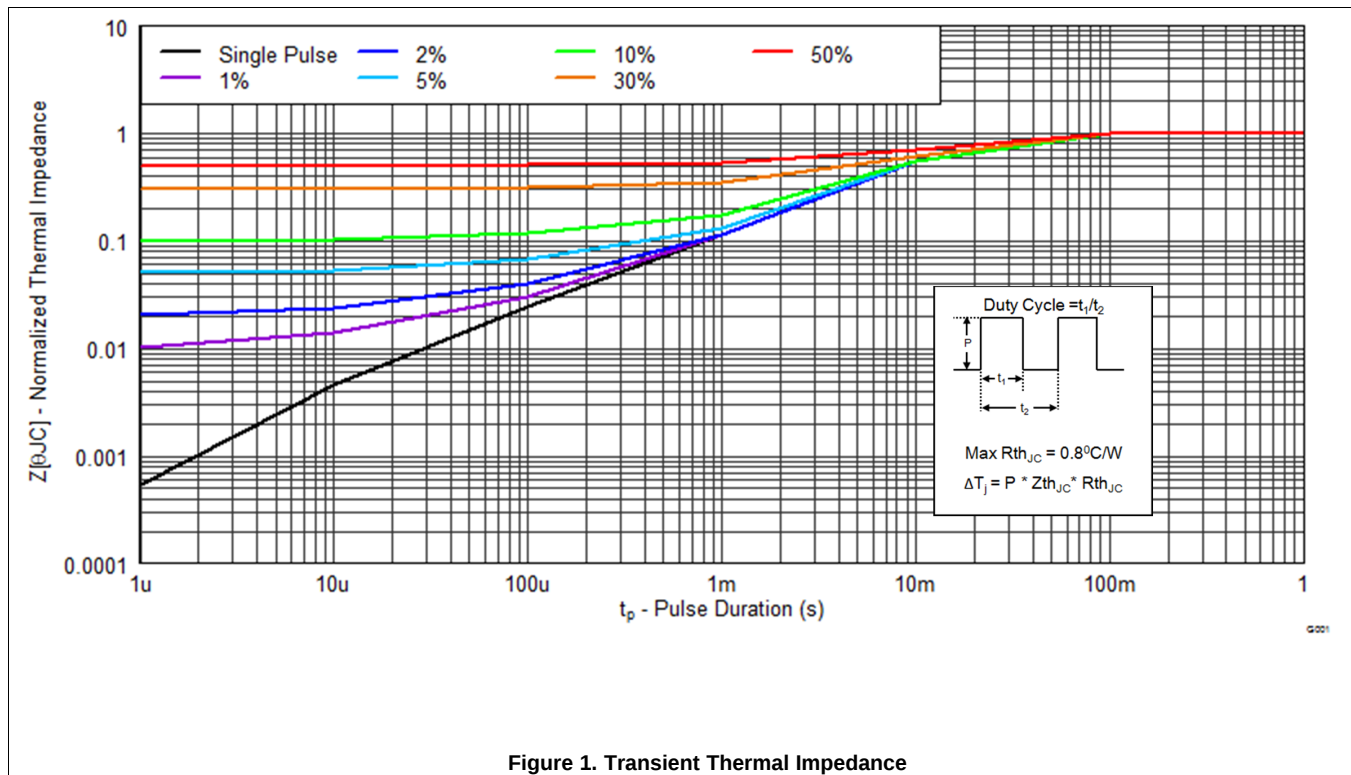


M0137-02

Max $R_{\theta JA} = 125^{\circ}\text{C/W}$
when mounted on a
minimum pad area of
2-oz (0.071-mm) thick
Cu.

5.3 Typical MOSFET Characteristics

$T_A = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated



Typical MOSFET Characteristics (continued)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated

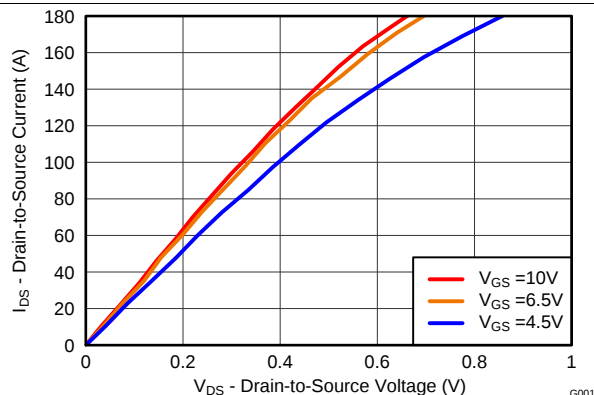


Figure 2. Saturation Characteristics

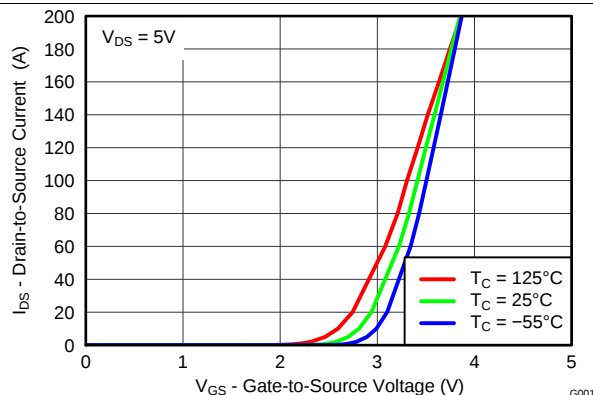


Figure 3. Transfer Characteristics

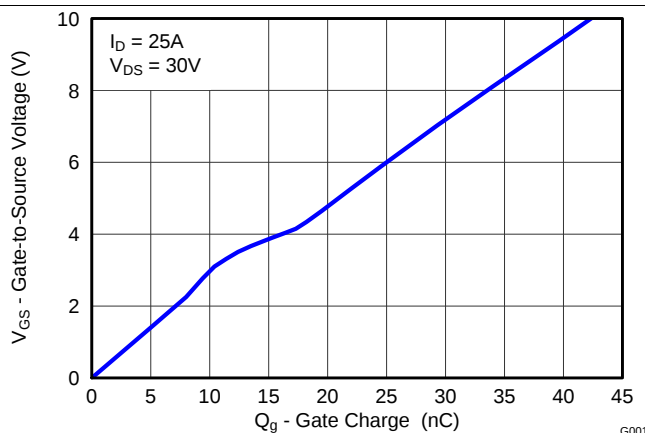


Figure 4. Gate Charge

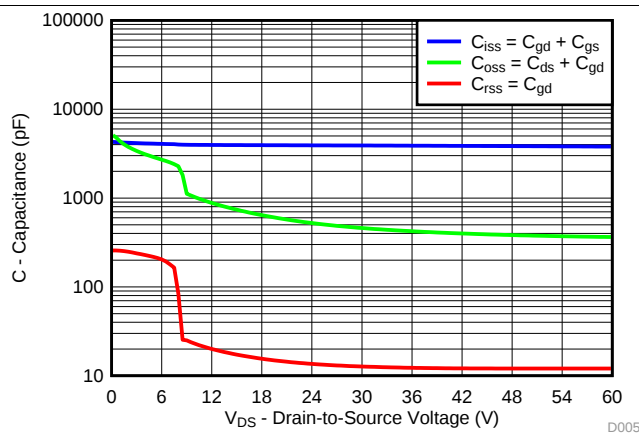


Figure 5. Capacitance

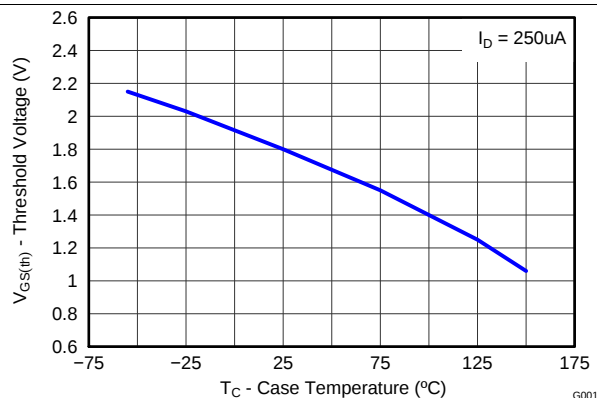


Figure 6. Threshold Voltage vs Temperature

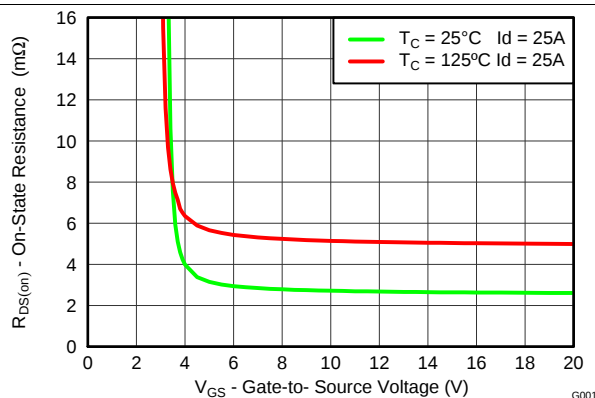


Figure 7. On-State Resistance vs Gate-to-Source Voltage

Typical MOSFET Characteristics (continued)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated

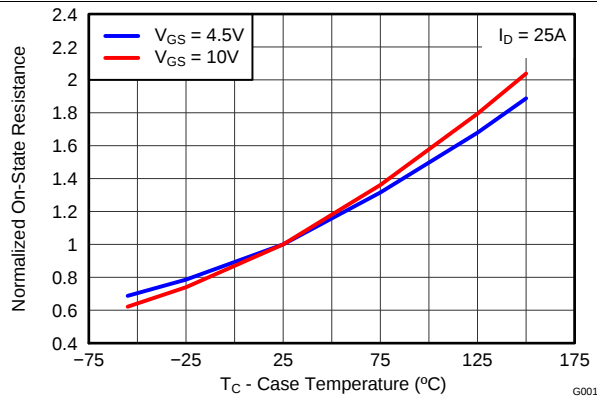


Figure 8. Normalized On-State Resistance vs Temperature

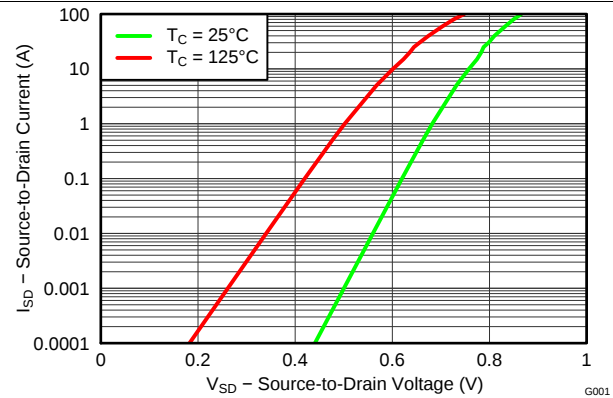


Figure 9. Typical Diode Forward Voltage

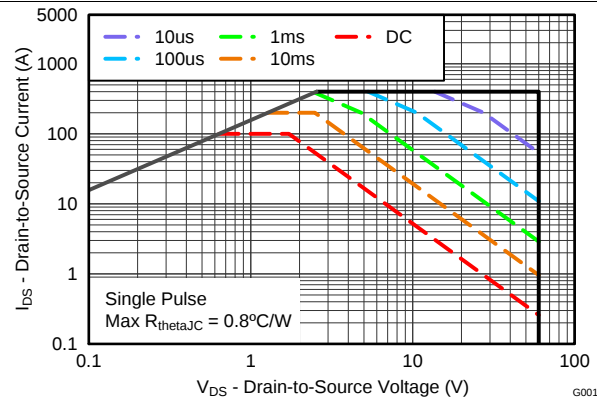


Figure 10. Maximum Safe Operating Area

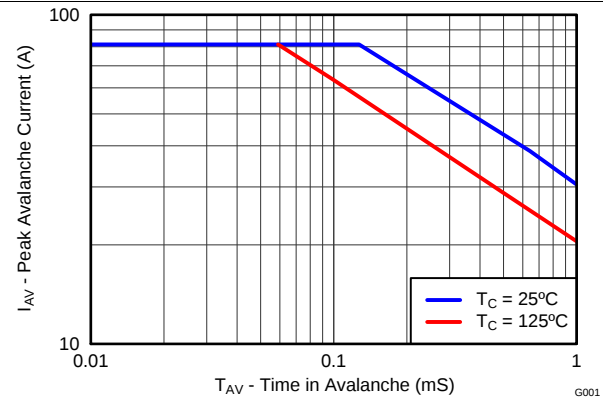


Figure 11. Single Pulse Unclamped Inductive Switching

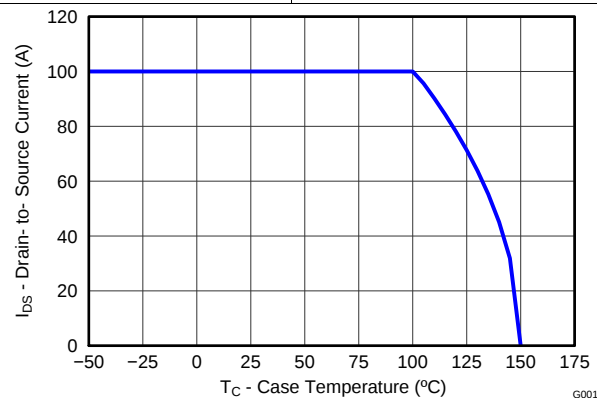


Figure 12. Maximum Drain Current vs Temperature

6 デバイスおよびドキュメントのサポート

6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

6.2 コミュニティ・リソース

The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's [Terms of Use](#).

TI E2E™ オンライン・コミュニティ TIのE2E (*Engineer-to-Engineer*) コミュニティ。エンジニア間の共同作業を促進するために開設されたものです。e2e.ti.comでは、他のエンジニアに質問し、知識を共有し、アイデアを検討して、問題解決に役立てることができます。

設計サポート TIの設計サポート役に立つE2Eフォーラムや、設計サポート・ツールをすばやく見つけることができます。技術サポート用の連絡先情報も参照できます。

6.3 商標

NexFET, E2E are trademarks of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

6.4 静電気放電に関する注意事項



これらのデバイスは、限定的なESD (静電破壊) 保護機能を内蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対する静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせておくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。

6.5 Glossary

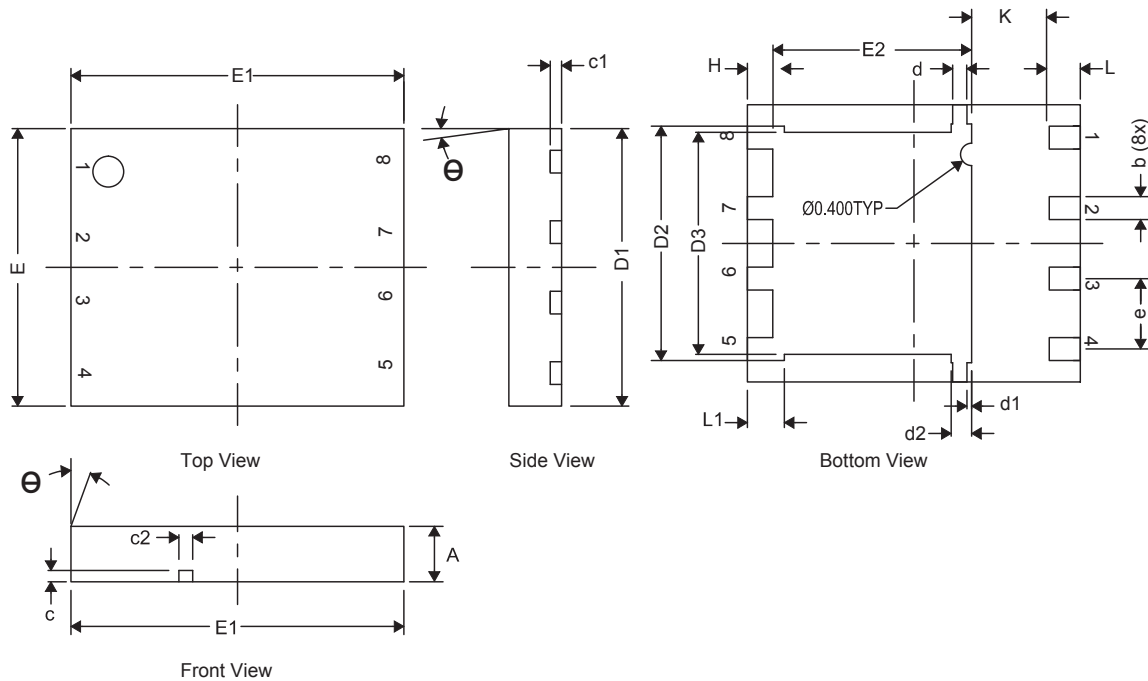
[SLYZ022](#) — *TI Glossary*.

This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.

7 メカニカル、パッケージ、および注文情報

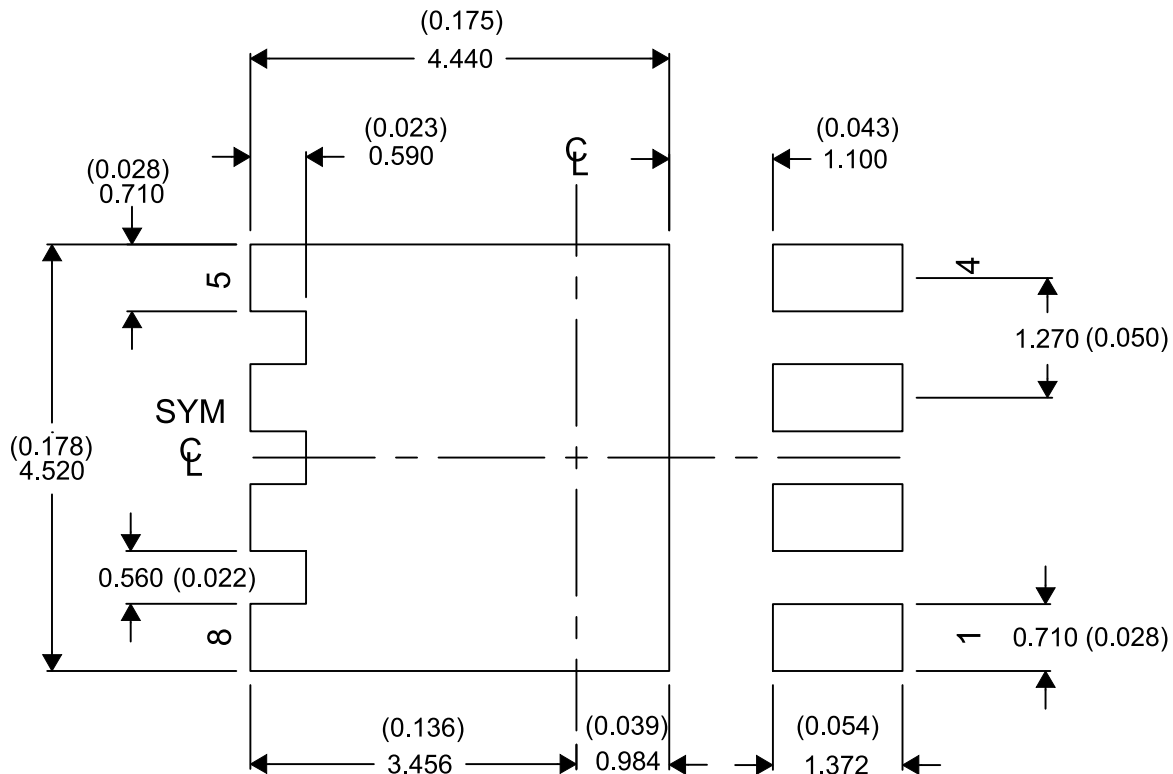
以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。これらの情報は、指定のデバイスに対して提供されている最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあり、ドキュメントが改訂される場合もあります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

7.1 Q5Bパッケージの寸法



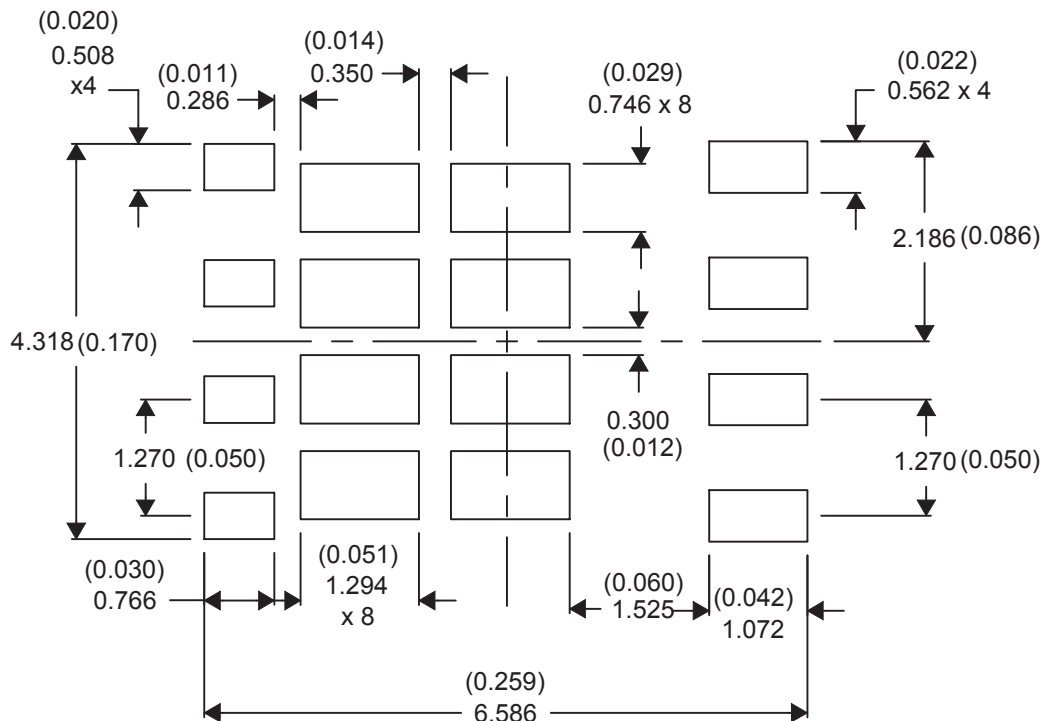
寸法	ミリメートル		
	最小	標準	最大
A	0.80	1.00	1.05
b	0.36	0.41	0.46
c	0.15	0.20	0.25
c1	0.15	0.20	0.25
c2	0.20	0.25	0.30
D1	4.90	5.00	5.10
D2	4.12	4.22	4.32
D3	3.90	4.00	4.10
d	0.20	0.25	0.30
d1	0.085 (標準値)		
d2	0.319	0.369	0.419
E	4.90	5.00	5.10
E1	5.90	6.00	6.10
E2	3.48	3.58	3.68
e	1.27 (標準値)		
H	0.36	0.46	0.56
L	0.46	0.56	0.66
L1	0.57	0.67	0.77
θ	0°	—	—
K	1.40 (標準値)		

7.2 推奨されるPCBパターン

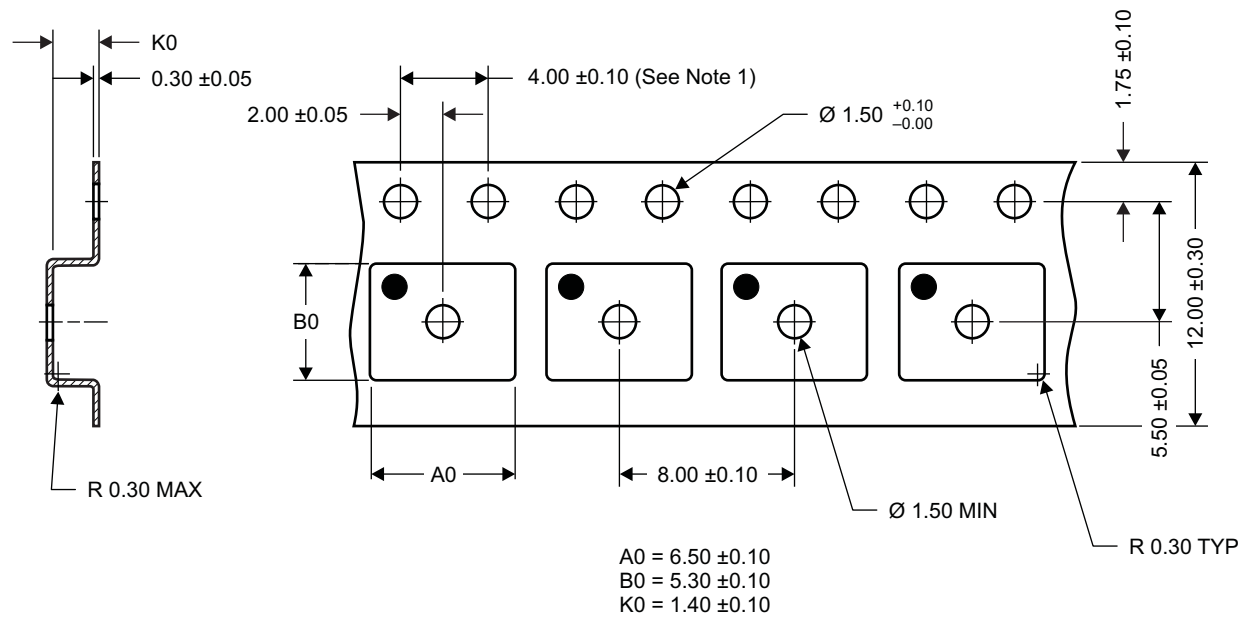


PCB設計の推奨回路レイアウトについては、『[PCBレイアウト技法によるリンギングの低減](#)』(SLPA005)を参照してください。

7.3 推奨されるステンシル・パターン



7.4 Q5Bのテープ・アンド・リール情報



M0138-01

注

1. スプロケット穴のピッチ10個分の累積許容誤差は ± 0.2
2. キャンバーは100mm内に1mmを超えないこと(250mm以上では累積しない)
3. 材質: 黒色の静電散逸性ポリスチレン
4. すべての寸法は、特記されていない限りmm単位
5. $A0$ および $B0$ は、ポケットの底部から0.3mm上の平面上で測定

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
CSD18532Q5B	Active	Production	VSON-CLIP (DNK) 8	2500 LARGE T&R	ROHS Exempt	NIPDAU SN	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 150	CSD18532
CSD18532Q5B.B	Active	Production	VSON-CLIP (DNK) 8	2500 LARGE T&R	ROHS Exempt	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 150	CSD18532
CSD18532Q5BG4	Active	Production	VSON-CLIP (DNK) 8	2500 LARGE T&R	ROHS Exempt	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 150	CSD18532
CSD18532Q5BG4.B	Active	Production	VSON-CLIP (DNK) 8	2500 LARGE T&R	ROHS Exempt	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 150	CSD18532
CSD18532Q5BT	Active	Production	VSON-CLIP (DNK) 8	250 SMALL T&R	ROHS Exempt	NIPDAU SN	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 150	CSD18532
CSD18532Q5BT.B	Active	Production	VSON-CLIP (DNK) 8	250 SMALL T&R	ROHS Exempt	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 150	CSD18532

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用される テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated